**Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника відділу фізики і технології фотоелектронних та магнітоактивних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Миронюка Дениса Валерійовича**

**19 жовтня 2016 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Вплив деяких видів іонізуючого випромінювання на властивості плівок оксиду цинку».**



Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.  
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.  
Науковий керівник – Лашкарьов Георгій Вадимович, доктор фіз.-мат наук, проф. завідувач відділом Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.

Офіційний опонент – Зауличний Ярослав Васильович, доктор фіз.-мат наук, проф. завідувач кафедри металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Офіційний опонент – Сафрюк Надія Володимирівна, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу дифракційних досліджень структури напівпровідників Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.

#### Сообщение о защите диссертации на соискание научной степени кандидата физико-математических наук младшего научного сотрудника отдела физики и технологии фотоэлектронных и магнитоактивних материалов Института проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины Миронюка Дениса Валерьевича

**19 октября 2016 г. в 14.00 в Институте проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины по адресу: 03680, Киев-142,**



**ул. Кржижановского, 3 состоится защита диссертации «Влияние некоторых видов ионизирующего излучения на свойства пленок оксида цинка».**

Шифр и название специальности – 01.04.07 – физика твердого тела.

Шифр специализированного совета – Д 26.207.01.

Научный руководитель – Лашкарев Георгий Вадимович, доктор физико-математических наук, проф., заведующий отделом физики и технологии фотоэлектронных и магнитоактивних материалов Института проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины.

Официальный оппонент – Зауличный Ярослав Васильевич, доктор физико-математических наук, проф. заведующий кафедрой металловедения и термической обработки инженерно-физического факультета Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Официальный оппонент – Сафрюк Надежда Владимировна, кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник отдела дифракционных исследований структуры полупроводников Института физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины.

**Announcement of the dissertation defense for the scientific degree of Candidate of Sciences in Physics and Mathematics of junior researcher of department of physics and technology of photoelectronic and magnetoactive materials Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of National Academy of Sciences of Ukraine Denys Myroniuk**

**The defense of dissertation entitled “The effect of certain radiation types on the properties of ZnO films” will be held in Frantsevich Institute for Problems of Material Science of National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev -142, 3, Krzhizhanovsky str, 03680 at October 19, 2016.**



Scientific specialty: 01.04.07 – solid state physics

Specialized Certification Councils – D 26.207.01

Scientific advisor –George Lashkarev, Doctor of Sciences in Physics and Mathematics, Professor, head of the department of physics and technology of photoelectronic and magnetoactive materials Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of National Academy of Sciences of Ukraine

Official opponents – Yaroslav Zaulychnyy, Doctor of Sciences in Physics and Mathematics, Professor, head of the department of metallurgy and heat treatment National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute".

Official opponents – Nadiya Safriuk, Candidate of Sciences in Physics and Mathematics senior researcher of the department for Diffraction Analysis of the Structure of Semiconductors V. E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics National Academy of Sciences of Ukraine.